Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung						
2	Oberflächen und Grenzflächen von Halbleitern						
	2.1	Elektr	ische Eigenschaften von Halbleiteroberflächen	7			
		2.1.1	Zustände und Dipole an Oberflächen	8			
		2.1.2	Lokale und absolute Austrittsarbeit	10			
	2.2	Elektr	ische Eigenschaften von Halbleiter-Übergängen	12			
		2.2.1	Metall-Halbleiter-Übergang	12			
		2.2.2	Halbleiter-Heteroübergang	13			
	2.3	Oberfl	lächenphotospannung an Heterostrukturen	17			
	2.4	Oberfl	lächenbandverbiegung am p/n-Querschnitt	20			
3	Experimentelle Methoden						
	3.1	Rastersondenmikroskopie					
		3.1.1	Rastersondenkraftmikroskopie	24			
		3.1.2	Das Kelvin-Prinzip zur Messung von Austrittsarbeiten	29			
		3.1.3	Kelvinsondenkraftmikroskopie (KPFM)	30			
		3.1.4	Aufbau des Kelvinsondenkraftmikroskops	32			
		3.1.5	Bestimmung der Austrittsarbeit	33			
		3.1.6	Simulation der Spitzen-Proben-Wechselwirkung	35			
	3.2	Photoe	elektronenspektroskopie	37			
		3.2.1	Röntgen- und UV-Photoelektronenspektroskopie (XPS/UPS)	38			
		3.2.2	Inverse Photoelektronenspektroskopie (IPES)	39			
	3.3	Weiter	re Analyse-Methoden	40			
		3.3.1	Strom-Spannungs-Kennlinien	40			
		3.3.2	Quanteneffizienz	42			
4	(Zn,Mg)O in Chalkopyrit-Dünnschichtsolarzellen						
	4.1	Aufbau der Chalkopyrit-Dünnschichtsolarzelle					
	4.2	2 (Zn,Mg)O als Substitut für CdS / i-ZnO					
		4.2.1	Präparation und Eigenschaften von (Zn,Mg)O	47			

iv Inhaltsverzeichnis

	4.3	Verhalten von (Zn,Mg)O in der Heterostruktur						
		4.3.1	Solarzellenparameter	49				
		4.3.2	Solarzellen mit (Zn,Mg)O im Stabilitätstest	52				
		4.3.3	Rekombinationsprozesse in Solarzellen mit (Zn,Mg)O	55				
	4.4	Zusam	menfassung	59				
5	Obe	rflächei	nuntersuchungen	61				
	5.1	Präparation der Oberflächen						
	5.2	Photoe	elektronenspektroskopie	64				
	5.3	Kelvin	sondenkraftmikroskopie	71				
	5.4	Zusam	menfassung der Oberflächenmessungen	82				
6	KPFM-Querschnittsuntersuchungen							
	6.1	Präpar	ation der Querschnitte	86				
	6.2	Model	lstruktur der Fensterschichten	88				
	6.3	Chako	pyrit-Dünnschichtsolarzellen im Querschnitt	91				
	6.4	Simula	ation der Spitzen-Proben-Wechselwirkung	97				
	6.5	Zusam	menfassung der Querschnittsmessungen	99				
7	Disk	kussion 10						
8	Zus	sammenfassung und Ausblick						
Aı	nhang	5		108				
A	Kelv	vinsond	enkraftmikroskopie, AM- und FM-Modus	109				
В	(Zn,	n,Mg)O in Kombination mit anderen Chalkopyrit-Absorbern 1						
Al	Abkürzungen und Symbole							
Al	Abbildungsverzeichnis							
Ta	Tabellenverzeichnis							
Li	Literaturverzeichnis							
Ve	Veröffentlichungen und Konferenzbeiträge							
Le	Lebenslauf							
Da	Danksagung							